

2.0基站产品化测试 - 错误 #2324

2.1.15p_pre1_T4版本，大上行双天线，同频切换场景，3个ue带着上、下行峰值速率来回切换（xn或ng现象一样），约5min左右，du出现挂死

2024-11-01 16:21 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-11-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
该现象为高概率事件，基本在本场景下，5—10min左右，du必然出现挂死。 du目前正在定位解决中，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2024-11-01 16:23 - 王旭初

- 指派给 被设置为 周立伟

#2 - 2024-11-12 16:29 - 周立伟

- 状态从 新建 变更为 进行中

初步定位为切换到目标站时，raCbLst中记录的ue未同步清除，已加定位打印，待验证

#3 - 2024-11-19 09:47 - 周立伟

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 周立伟 变更为 王旭初

修复切换时目标站的raCbList中ue未被释放的问题。涉及切换成功和失败两种场景的ue释放。

#4 - 2024-11-19 09:56 - 周立伟

已落入15P_T5版本。

#5 - 2024-11-19 17:32 - 王旭初

- 状态从 转测试 变更为 已解决

- 指派给 已删除 (王旭初)

3ue带上、下行业务切换12h，稳定无挂死